

УДК 681.3(075.8)

В.С. ХАРЧЕНКО¹, В.В. СКЛЯР², Ю.А. БЕЛЫЙ³¹Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Украина²Государственный НТЦ по ядерной и радиационной безопасности, Украина³Научно-производственное предприятие «Радий», Украина

МОДЕЛИ ДЕФЕКТОВ МНОГОВЕРСИОННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ РАЗНООБРАЗИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В статье получены модели дефектов мультидиверсных систем, учитывающие разнообразие программного обеспечения и технических средств, Проанализированы особенности формирования множеств дефектов отдельных программно-аппаратных версий и систем на их основе, а также процессов обнаружения дефектов и их парирования при функционировании.

многоверсионная система, модель дефектов

1. Определение мультидиверсной системы. Постановка задачи

Парадигма многоверсионности применяется в аэрокосмической техники и на АЭС при построении высоконадежных автоматических и человеко-машинных бортовых и наземных компьютерных систем управления [1 – 3].

Одновременно для системы может быть применено несколько видов версионной избыточности, (например, аппаратная, программная, субъектная, проектная, функциональная, сигнальная) [4]. Такой подход может быть назван мультидиверсным (в отличие от более общего многоверсионного, который подразумевает наличие по крайней мере одного вида версионной избыточности) [2]. Мультидиверсность является развитием принципа защиты в глубину, что позволяет снизить вероятность проявления отказов по общей причине [5 – 7].

Мультидиверсной будем называть такую двухверсионную систему W , в которой версии v_1, v_2 получены с использованием нескольких видов версионной избыточности, таких что устранение одного из этих видов избыточности не делает версии тождественными.

Если обозначить версии, в которых используется два и более видов разнообразия как $v_1(r), v_2(r)$, где

r – число таких видов, то r -диверсная система будет быть представлена следующим выражением:

$$W = \{X, F, U, V, R, \theta, Z\}, \quad (1)$$

где X, U – входные и выходные сигналы;

F – множество выполняемых функций;

V – множество (двухместное) версий v_1, v_2 с выходными сигналами U_1, U_2 ;

Z – функция обработки результатов выполнения версий (отображения U_1, U_2 в U);

R – множество видов используемой версионной избыточности, причем $v_j \in V$ определяются на множестве R с помощью отображения θ .

Проведем более детальный анализ дефектов программного обеспечения (ПО) и технических средств (ТС) в мультидиверсной системе (МДВС). Необходимость такого исследования обусловлено следующими двумя причинами:

1) это необходимо для того, чтобы получить модели, на основе которых можно будет рассчитать метрики диверсности для последующего их учета в моделях надежности [8];

2) в процессе исследования необходимо уточнить свойства систем рассматриваемого класса.

Целью данной статьи является разработка теоретико-множественных моделей дефектов МДВС, учитывающих дефекты ПО и ТС.

2. Модели дефектов программного обеспечения и технических средств

Версия (канал) (пусть это будет первая версия V_1) в мультидиверсной системе представляет собой объединение ПО и ТС, для которых характерны три множества дефектов проектирования ПО – $D1^{ПО}$, дефектов проектирования (и производства) ТС – $D1^{ТС}$ и физических дефектов ТС, возникающих в процессе использования системы (версии) по назначению.

Дефекты проектирования ПО и ТС имеют место вследствие неидеальной разработки и тестирования этих средств и проявляются при определенных входных данных. Тогда множество дефектов версии V_1 :

$$\begin{aligned} DV_1 &= D1^{ПО} \cup D1^{ТС} \cup D1_{ТС}; \\ D1^{ПО} &= \{d1_i^{ПО}\}_{i=1}^{n^{ПО}}; D1^{ТС} = \{d1_j^{ТС}\}_{j=1}^{n^{ТС}}; \\ D1_{ТС} &= \{d1_{TCk}\}_{k=1}^{n_{TC}}. \end{aligned} \quad (2)$$

Для элементов, входящих во множество DV_1 , справедливо:

$$\forall d1_i \in DV_1: \exists x_s \in X, U(d1_i, x_s) \neq U(\emptyset, x_s).$$

Другими словами, дефект проявляется в виде искажения выходного сигнала системы хотя бы на одном входном наборе.

Множество искажаемых в результате проявления дефектов выходных сигналов U^* образует совместно с множеством U выходной алфавит системы (рис. 1):

$$U^\Sigma = U \cup U^*, \text{ где } U^* = U^{ПО*} \cup U^{ТС*} \cup U_{ТС}^*,$$

где $U^{ПО*}$, $U^{ТС*}$, $U_{ТС}^*$ – множества выходных сигналов, искажаемых в результате дефектов из множеств $D1^{ПО}$, $D1^{ТС}$, $D1_{ТС}$.

Кроме того, будем полагать, что элементы множеств не обладают свойством внутренней компенсации, т.е. для любого из этих множеств справедливо выражение:

$$\begin{aligned} &\bar{\exists} (d1_i, d1_j); d1_i \neq d1_j \& \\ &\& \bar{\exists} X_S \in X: U(d1_i, X_S) = U(\emptyset, X_S). \end{aligned} \quad (3)$$

Возможны следующие варианты соотношений при объединении множеств $D1^{ПО}$, $D1^{ТС}$ и $D1_{ТС}$

(рис. 2).

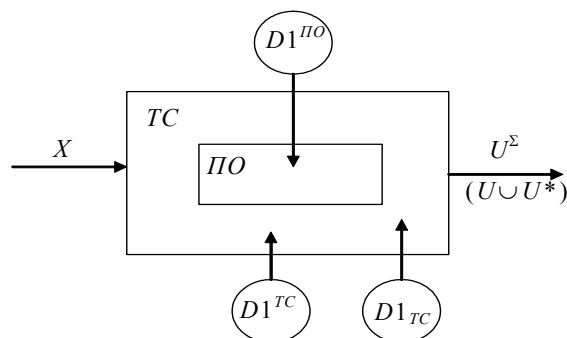


Рис. 1. Общая модель дефектов версии

1. Множества дефектов не пересекаются (рис. 2, а), т.е.:

$$D1^{ПО} \cap D1^{ТС} = D1^{ПО} \cap D1_{ТС} = D1^{ТС} \cap D1_{ТС} = \emptyset,$$

$$|DV_1| = |D1^{ПО}| + |D1^{ТС}| + |D1_{ТС}|,$$

где $|X|$ – мощность множества X .

2. Пересекаются только два множества дефектов (рис. 2, б-г):

$$D1^{ПО} \cap D1^{ТС} \neq \emptyset, \quad |D1^{ПО} \cup D1^{ТС}| < |D1^{ПО}| + |D1^{ТС}|;$$

$$D1^{ПО} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset, \quad |D1^{ПО} \cup D1_{ТС}| < |D1^{ПО}| + |D1_{ТС}|;$$

$$D1^{ТС} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset, \quad |D1^{ТС} \cup D1_{ТС}| < |D1^{ТС}| + |D1_{ТС}|.$$

3. Пересекаются все три множества дефектов (рис. 2, д):

$$D1^{ПО} \cap D1^{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ПО} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset;$$

$$D1^{ТС} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset;$$

$$|D1^{ПО} \cup D1^{ТС} \cup D1_{ТС}| < |D1^{ПО}| + |D1^{ТС}| + |D1_{ТС}|.$$

Последнее из выражений может быть справедливо при попарном пересечении множеств дефектов, когда (рис. 2, е-з):

$$D1^{ПО} \cap D1^{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ПО} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ТС} \cap D1_{ТС} = \emptyset$$

или

$$D1^{ПО} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ТС} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ПО} \cap D1^{ТС} = \emptyset$$

или

$$D1^{ПО} \cap D1^{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ТС} \cap D1_{ТС} \neq \emptyset, \quad D1^{ПО} \cap D1_{ТС} = \emptyset.$$

Необходимо отметить, что возможен еще один тип ситуаций, описываемых следующим образом (рис. 3).

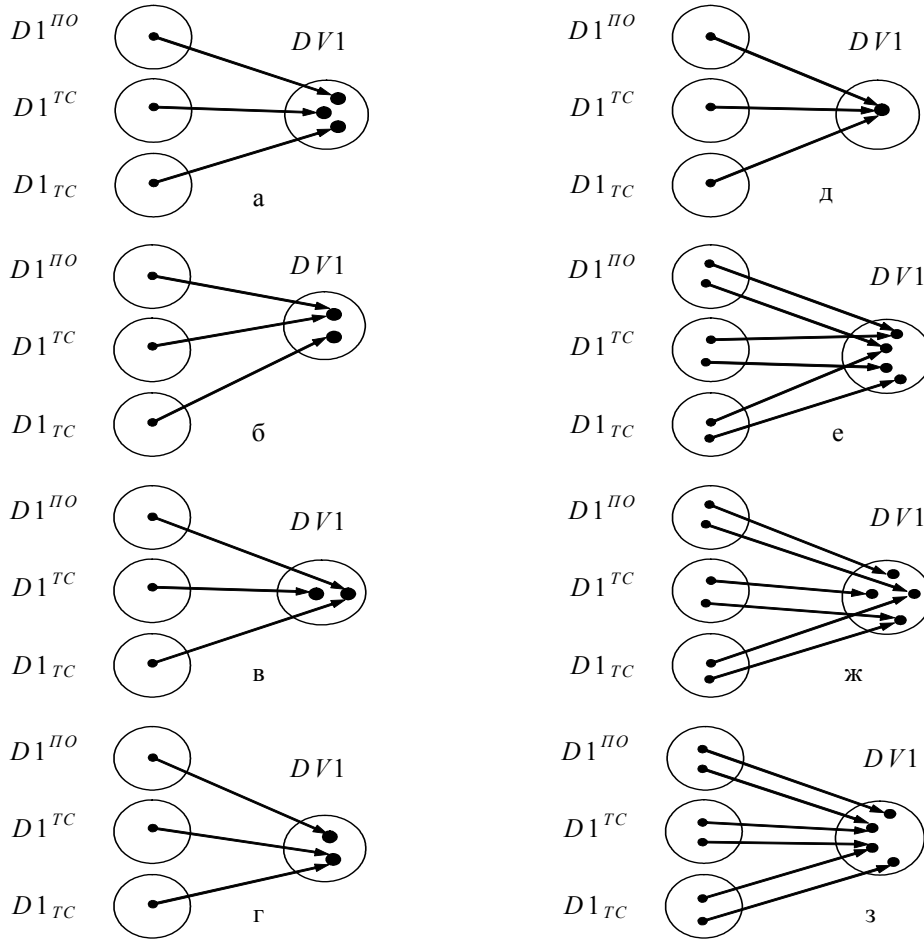


Рис. 2. Формирование множества дефектов версии в мультидиверсной системе

Если

$$\exists X_S \in X: [\exists (d1_i^{no}, d1_j^{TC}):$$

$$U(d1_i^{no}, d1_j^{TC}, X_S) = U(\emptyset, \emptyset, X_S)] \vee$$

$$\vee [\exists (d1_i^{no}, d1_{TCk}): U(d1_i^{no}, d1_{TCk}, X_S) =$$

$$= U(\emptyset, \emptyset, X_S)] \vee [\exists (d1_i^{TC}, d1_{TCk}):$$

$$U(d1_i^{TC}, d1_{TCk}, X_S) = U(\emptyset, \emptyset, X_S)]$$

то имеет место эффект компенсации различных типов дефектов одной версии.

Такая ситуация иллюстрируется рис. 3, а-в. Рис. 3, г соответствует случаю, когда имеет место компенсация дефектов, принадлежащих всем трем множествам:

$$\exists (d1_i^{no}, d1_j^{TC}, d1_{TCk}): \forall (X_S) \in X,$$

$$U(d1_i^{no}, d1_j^{TC}, d1_{TCk}, X_S) = U(\emptyset, \emptyset, \emptyset, X_S).$$

Для эффекта парной компенсации справедливо:

$$|D1^{no} \times D1^{TC} \cup D1^{no} \times D1_{TC} \cup D1^{TC} \times D1_{TC}| <$$

$$< |D1^{no} \times D1^{TC}| + |D1^{no} \times D1_{TC}| + |D1^{TC} \times D1_{TC},$$

где \times – операция декартового произведения множеств.

Пары компенсируемых дефектов образуют множество $D1V_{\emptyset}$.

Таким образом, для множеств дефектов одной версии характерны свойства внутренней уникальности элементов одного множества по проявлению дефектов и возможность существования эффекта совпадения по последствиям и компенсации дефектов разных множеств.

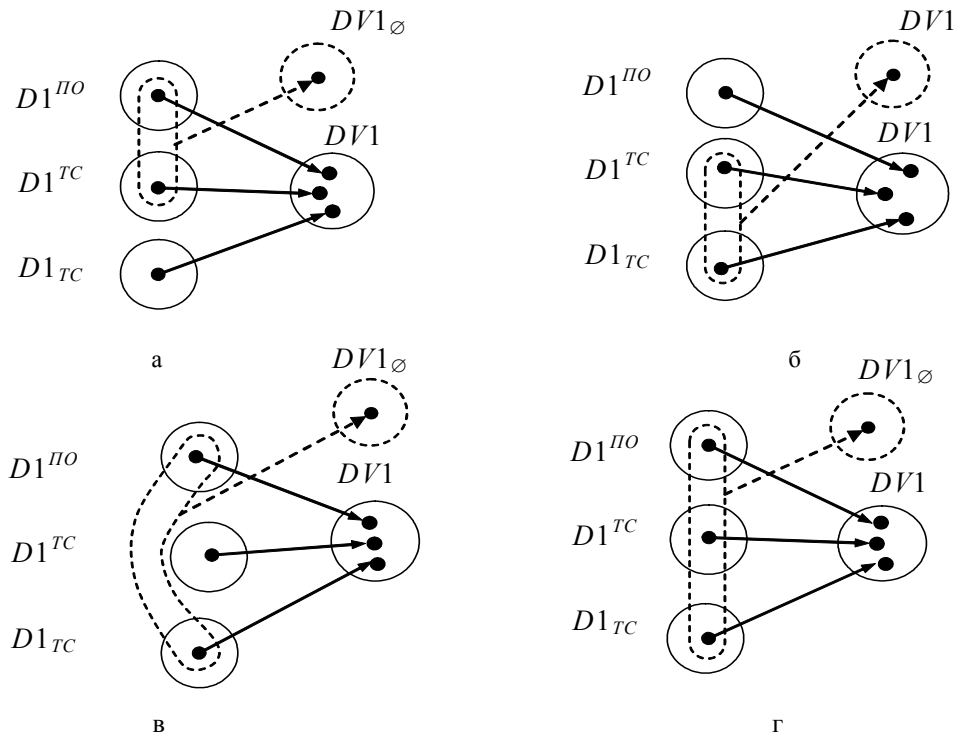


Рис. 3. Эффект компенсации дефектов

3. Последовательность формирования множества дефектов версии. Метрики сжатия и компенсации

Процедура формирования множества дефектов версии D1 включает следующие операции.

1. Определение множеств допустимых дефектов каждого типа $D1^{пo}, D1^{тс}, D1_{тс}$.

Элементы каждого из множеств не должны иметь дефекты с одинаковыми последствиями на всех наборах входных сигналов $X_r \in X$.

2. Объединение элементов множеств $D1^{пo}, D1^{тс}, D1_{тс}$ и получение множества DV1.

При объединении проводится сравнение последствий дефектов различных множеств и определяются дефекты, идентичные по последствиям:

$$d1_{v}^{пo,тс} \in D1^{пo,тс} = D1^{пo} \cap D1^{тс},$$

если $D1^{пo} \cap D1^{тс} \neq \emptyset$;

$$d1_{тс\mu}^{пo} \in D1_{тс}^{пo} = D1^{пo} \cap D1_{тс},$$

если $D1^{пo} \cap D1_{тс} \neq \emptyset$;

$$d1_{тс\eta}^{тс} \in D1_{тс}^{тс} = D1^{тс} \cap D1_{тс},$$

если $D1^{тс} \cap D1_{тс} \neq \emptyset$.

Кроме того, могут быть учтены дефекты, принадлежащие всем трем исходным множествам, идентичные по последствиям $d1_{тс\sigma}^{пo,тс} \in D1_{тс}^{пo,тс}$.

3. Вычисляются коэффициенты (метрики) естественного сжатия множества дефектов версии DV1:

$$KS1 = (|D1^{пo}| + |D1^{тс}| + |D1_{тс}| - |D1^{пo,тс}| - |D1_{тс}^{пo}| - |D1_{тс}^{тс}| - |D1_{тс\sigma}^{пo,тс}|) / (|D1^{пo}| + |D1^{тс}| + |D1_{тс}|). \quad (3)$$

Могут быть также вычислены аналогичные коэффициенты по каждому множеству:

$$KS1^{пo} = \frac{|D1^{пo} \setminus D1^{пo,тс} \setminus D1_{тс}^{пo}|}{|D1^{пo}|};$$

$$KS1^{тс} = \frac{|D1^{тс} \setminus D1^{пo,тс} \setminus D1_{тс}^{тс}|}{|D1^{тс}|};$$

$$KS1_{тс} = \frac{|D1_{тс} \setminus D1_{тс}^{пo} \setminus D1_{тс}^{тс}|}{|D1_{тс}|}.$$

4. Проводится анализ элементов множеств:

$$D1_X^{пo,тс} = D1^{пo} \times D1^{тс}, \quad D1_{тсX}^{пo} = D1^{пo} \times D1_{тс};$$

$$D1_{тсX}^{тс} = D1^{тс} \times D1_{тс};$$

$$D1_{тсX}^{пo,тс} = D1^{пo} \times D1^{тс} \times D1_{тс}, \text{ с точки зрения эффек-$$

та компенсации последствий.

Формируются множества компенсируемых дефектов:

$$DV1_{\emptyset}^{ПО,ТС} \subset D1_X^{ПО,ТС}; DV1_{ТС\emptyset}^{ПО} \subset D1_{ТСX}^{ПО};$$

$$DV1_{ТС\emptyset}^{ТС} \subset D1_{ТСX}^{ТС}; DV1_{ТС\emptyset}^{ПО,ТС} \subset D1_{ТСX}^{ПО,ТС}.$$

Исходя из этого, определяется множество компенсируемых дефектов версии в целом:

$$DV1_{\emptyset} = DV1_{\emptyset}^{ПО,ТС} \cup DV1_{\emptyset}^{ПО} \cup DV1_{ТС\emptyset}^{ТС} \cup DV1_{ТС\emptyset}^{ПО,ТС}.$$

При анализе эффектов сжатия и компенсации рассматриваются варианты ситуаций по выходным сигналам, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Варианты ситуаций с дефектами по выходным сигналам

$d_i^{ПО}$	$d_j^{ТС}$	$d_{ТСk}$	Варианты выходных сигналов, U
\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
\emptyset	\emptyset	1	$U(d_{ТСk})$
\emptyset	1	\emptyset	$U(d_j^{ТС})$
\emptyset	1	1	$U(d_j^{ТС})$ $U(d_{ТСk})$ $U(d_j^{ТС}, d_{ТСk})$
1	\emptyset	\emptyset	$U(d_i^{ПО})$
1	\emptyset	1	$U(d_{ТСk})$ $U(d_i^{ПО}, d_{ТСk})$
1	1	\emptyset	$U(d_i^{ПО})$ $U(d_j^{ТС})$ $U(d_i^{ПО}, d_j^{ТС})$
1	1	1	$U(d_i^{ПО}), U(d_j^{ТС}), U(d_{ТСk})$ $U(d_i^{ПО}, d_j^{ТС}), U(d_i^{ПО}, d_{ТСk}),$ $U(d_j^{ТС}, d_{ТСk}),$ $U(d_i^{ПО}, d_j^{ТС}, d_{ТСk})$

Модель дефектов версии представляется в виде пары множеств $DV1$ и $DV1_{\emptyset}$.

5. Вычисляются коэффициенты (метрики) компенсации дефектов для версии в целом:

$$KK1 = \frac{|DV1_{\emptyset}|}{|D1_X^{ПО,ТС}| + |D1_{ТСX}^{ПО}| + |D1_{ТСX}^{ТС}| + |D1_{ТСX}^{ПО,ТС}|} \quad (4)$$

и пар множеств дефектов:

$$KK1^{ПО,ТС} = \frac{|DV1_{\emptyset}^{ПО,ТС}|}{|D1_X^{ПО,ТС}|};$$

$$KK1_{ТС}^{ПО} = \frac{|DV1_{ТС\emptyset}^{ПО}|}{|D1_{ТСX}^{ПО}|};$$

$$KK1_{ТС}^{ТС} = \frac{|DV1_{ТС\emptyset}^{ТС}|}{|D1_{ТСX}^{ТС}|}.$$

4. Модель дефектов мультидиверсной системы

Для МДВС $V1_{ТС} \neq V2_{ТС}$ и $V1_{ПО} \neq V2_{ПО}$.

Тогда, в общем случае имеем (рис. 4):

$$\begin{cases} D1^{ПО} \cap D2^{ПО} \neq \emptyset; \\ D1^{ТС} \cap D2^{ТС} \neq \emptyset; \\ D1_{ТС} \cap D2_{ТС} \neq \emptyset. \end{cases} \quad (5)$$

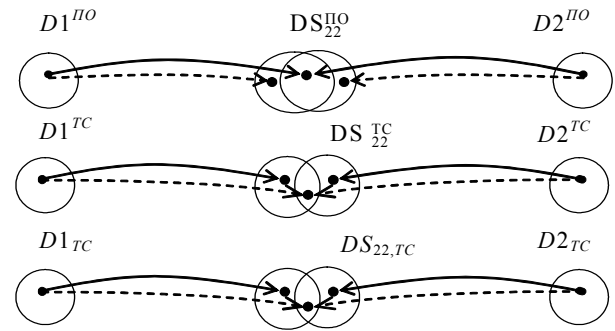


Рис. 4. Объединение дефектов мультидиверсной системы

Примером такой системы является мультидиверсная система аварийной защиты реактора, в которой используются двухверсионные ТС и двухверсионное ПО [3].

Множества дефектов ТС и ПО такой системы имеют вид:

$$DS_{22}^{ПО} = D1^{ПО} \cup D2^{ПО}; DS_{22}^{ПО} = D1^{ТС} \cup D2^{ТС};$$

$$DS_{22}^{ПО} = D1_{ТС} \cup D2_{ТС},$$

а общее множество

$$DS_{22} = DS_{22}^{ПО} \cup DS_{22}^{ТС} \cup DS_{22,ТС}.$$

Нижние индексы для множеств в последних выражениях, как и ранее, указывают на число версий и число видов версионной избыточности (ПО и ТС).

Последним выражениям соответствует графическая интерпретация (рис. 5), т.е. с учетом аспекта различимости дефектов получим

$$DS_{22} = (D1_{отн}^{по} \cup D1_{отн}^{тс} \cup D1_{тс\text{отн}}) \cup \\ \cup (D2_{отн}^{по} \cup D2_{отн}^{тс} \cup D2_{тс\text{отн}}) \cup (D12_p^{по} \cup D12_p^{тс} \cup \\ \cup D2_{тс\text{р}}) \cup (D12_n^{по} \cup D12_n^{тс} \cup D2_{тс\text{н}}).$$

В выражении (6) в круглых скобках сгруппированы множества однотипных дефектов: относительных ($D_{i\text{отн}}$) и абсолютных различимых ($D12_p$) и неразличимых ($D12_n$).

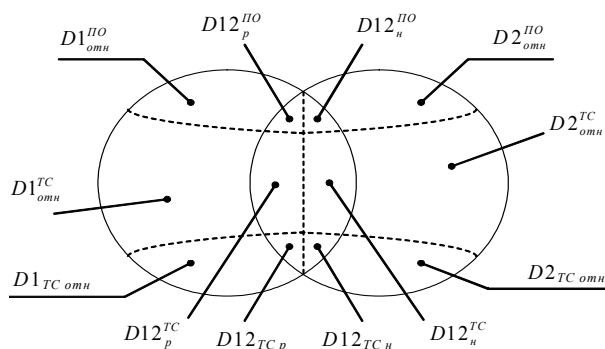


Рис. 5. Графическая интерпретация множества дефектов мультиверсионной системы

Выводы

В статье впервые получены модели дефектов мультиверсионных систем, отличающиеся от известных тем, что они учитывают разнообразие программного обеспечения и технических средств, особенности формирования множеств дефектов отдельных программно-аппаратных версий и систем, а также процессов их обнаружения и парирования при функционировании. Данный результат позволяет выполнять более точную оценку надежности мультиверсионных систем благодаря учету различных вариантов соотношения множеств дефектов и эффектов сжатия и компенсации.

Проведенный анализ проектов ИУС показал, что: – доли дефектов трех типов (множества $D1^{по}$, $D1^{тс}$, $D1_{тс}$) колеблются для разных проектов в пределах 40-50%, 2-4%, 50-54% соответственно (сумма средних значений равна 100%);

– коэффициенты сжатия ($KS1$) и компенсации дефектов (KK) могут изменяться в пределах 0,05–0,1 и 0,04–0,06 соответственно.

Эти коэффициенты могут учитываться в вероятностных моделях мультиверсионных систем для выбора вариантов версионной избыточности.

Литература

1. Avizienis A., Laprie J., Randell B. Fundamental Concepts of Dependability. Research Report n 01145, LAAS-CNRS, 2001. – 25 p.
2. Харченко В.С. Теоретические основы дефе-тоустойчивых цифровых систем с версионной избыточностью. – ХВУ, 1996. – 506 с.
3. Lyu M.R. Handbook of Software Reliability Engineering. – McGraw-Hill Company, 1996. – 805 p.
4. Preckshot G. Method for Performing Diversity and Defense-in-Depth Analysis of Reactor Protection Systems. NUREG/CR-6303. – Livermore, USA: Lawrence Livermore National Laboratory, 1994. – 35 p.
5. Sklyar V., Kharchenko V. A Method of Multiver- sion Technologies Choice on Development of Fault- Tolerant Software Systems // Proceeding of Workshop on Methods, Models and Tools for Fault Tolerance. – Oxford, UK, 2007. – P. 148-157.
6. Бахмач Е.С., Сиора А.А., Скляр В.В., Токарев В.И., Харченко В.С. Обеспечение и оценка безопасности информационных и управляющих систем АЭС на базе ПЛИС // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 75-82.
7. Скляр В.В., Головир В.А. Задача оптимального выбора многоверсионных технологий // Радіо- електронні і комп'ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 62-67.
8. Скляр В.В. Анализ метрик многоверсионности программного обеспечения // Электронное моделиро- вание. – 2004. – Т. 26, № 4. – С. 95-104.

Поступила в редакцию 22.01.2008

Рецензент: д-р техн. наук, проф. Е.Ф. Кривуля, Харьковский национальный университет радиоэлек- троники, Харьков.